(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-143588 (P2001-143588A)

(43)公開日 平成13年5月25日(2001.5.25)

(51) Int.Cl. ⁷	識別和号	F I	
H01H 37/76		H 0 1 H 37/76	F 5G502
C 2 2 C 28/00		C 2 2 C 28/00	В
H01H 85/11		H 0 1 H 85/06	

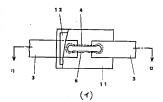
	審查蘭求	未請求 請求項の数2 〇L(全 4 貝)	
特願平 11-327565	(71)出版人	000225337 内積エステック株式会社	
平成11年11月18日(1999.11.18)	大阪府大阪市中央区島之内1丁目11番28号		
	(72)発明者	田中 嘉明	
		大阪市中央区島之内1 「目11番28号 内橋	
		エステック株式会社内	
	(72)発明者	養液 利章	
		大阪市中央区島之内1 「目11番28号 内橋	
		エステック株式会社内	
	(74)代理人	10009/308	
	(- 11	弁理士 松月 美勝	
	Fターム(参	考) 50502 AA02 BB01 BB10 BB13 BD13	
		特顧平11-327565 (71)出顧人 平成11年11月18日(1999.11.18) (72)発明者 (72)発明者	

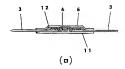
(54) 【発明の名称】 合金型温度ヒューズ

(57)【要約】

【課題】作動温度70℃~77℃のもとでの正確な作動 を、500μmφ未満の細径のヒューズエレメントでも 保証できる合金型温度ヒューズを提供する。

【解決手段】Bi 25~35重量%、Pb1.5~7. 5重量%、残部 I nの組成の合金をヒューズエレメント とした。





【特許請求の範囲】

【請求項1】Bi25~35重量%、Pb1.5~7.5重量%、残部Iπの組成の合金をセューズエレメントとしたことを特徴とする合金型温度ヒューズ。

【請求項2】Bi25~35重量%、Pb1.5~7. 5重量%、残部Inの100重量部にAgを0.5~5 重量部添加した組成の合金をヒューズエレメントとした ことを特徴とする合金型温度ヒューズ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は作動温度が70°~~ 77°での合金型温度ヒューズに関するものである。

[0002]

【従来の技術】合金型温度セューズは、一対のリード線 間に低地点可溶合金片(ヒューズエレメント)を接続 し、低地点可溶合金片上にフラックスを確布し、このフ ラックス値布合金片を絶縁体で包囲した構成であり、保 護すべき電気機器に取り付けで使用され、電気機数が 電流により発送すると、その発生熱により既絶点可溶合 金片が液相化され、その溶融金属が既に溶離したフラッ クスとの共存下、表面現力により球状化され、球状化の が行たり分析形なれて機勢へ加震すが虚断される。

【0003】上記低融点可溶合金に要求される基本的な 条件は、保護しようとする機器の許容温度から求められ る融占を有し、その融点の固相線と液相線との間の固液 共存城巾が狭いことである。すなわち、通常、合金にお いては、固相線と液相線との間に固液共存域巾が存在 1. この領巾においては、液相中に固相粒体が分散した 状態にあり、液相様の性質も備えているために、上記の 球状化分断が発生する可能性があり、従って、液相線温 度(この温度を丁とする)以前に固液共存域巾に属する 温度範囲(ATとする)で、低融点可溶合金片が球状化 分断される可能性がある。而して、かかる低融点可溶合 金片を用いた温度ヒューズにおいては、ヒューズエレメ ント温度が (T-ΔT) ~Tとなる温度範囲で動作する ものとして取り扱わなければならず、従って、ATが小 であるほど、すなわち、固液共存域巾が狭いほど、温度 ヒューズの動作温度範囲のバラツキを小として、温度ヒ ューズを所定の設定温度で正確に動作させ得るのであ る。

【0004】従来、動作温度が採ば70℃の合金型温度 セューズとしては、溶酸温度72℃(固相線温度70 ℃、液相線温度72℃)のBi-Pb-Sn-Cd合金 (Bi50重量%、Pb25重量%、Sn12.5重量 %、Cd12.5重量%)をセューズエレメントとした ものが使用されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】近来、温度ヒューズの 薄型化のために、ヒューズエレメントの細線化が要求さ れ、例えば300μmφもの細線化が求められている。 しかし、前記のBi-Pb-Sn-Cd合金(Bi50 重量%、Pb25重量%、Sn12.5重量%、Cd1 2.5重量%)では、Biの配合量が多いために現性が 高く、線引き加工が難しく、ヒューズエレメントを30 0μm ob といった網径にすることは至難である。

0 0 0 6 1 かかるしェースエレメントの電報を代めるとでは、ヒューズエレメントの電気抵抗値がかなり増加し、定格通電時でも、ヒューズエレメントの電気抵抗値がかなり増加し、定格通電がは、サイン・の電気が変さされる。すなわち、ヒューズエレメントのジュール発熱による温度上昇をムの、ヒューズエレメントの配気を行ることになるから、ヒューズエレメントの電気抵抗値が高くなってムのを無視できなくなると、機器が所定の許容温度に達するまえに通電電影音されてしまうことがあり、電気値をしていまりまるを要がある。【0 0 0 7 】本発明の目的は、作動温度7 0 で 7 7 でのもどでの正確な作動を、5 0 0 μm σ未満の細径のヒューズエレメントでも保証できる合金型温度ヒューズを提供することにある。

[8000]

【課題を解決するための手段】本発明に係る合金型温度 ヒューズは、Bi25~35東量%、Pb1、5~7・ 5重量%、発制 1 の相板の合金をヒューズエレメント としたことを特徴とする構成であり、前記合金組成1 0 の重量部に対しA gを0 .5 ~ 5 重量部添加することも できる。

[0009]

【発明の実施の形態】本発明に係る温度ヒューズにおいて、ヒューズエレメントには、外径500μmを未満で200μmを以上の円形線、または当該円形線と同一断面積の扁平線を使用できる。

【0010】このヒューズエレメントの合金は、Bi2 5~35重量%、Pbl.5~7・5重量%、残部In のBi-Pb-In系であり、基準組成は、Bi32・ 7重量%、Pb3・8重量%、In63・5重量%であり、その液相線温度は75℃、固液共存域中は4℃である。

【0011】前記Pb1.5~7.5重量気及び残部1 市により報引きに必要な歴性と充分に低い電気抵抗が付 与され、Bi25~35重単次により前記の越性と低抵 抗性とが保持されつつ能点が68で~75℃の固流失力を 域に設定される。かかる合金組成の最も高い液積線温度 は75℃、最も低い固相線温度は68℃で、固液共存域 市は平均で4で程度である。温度ヒューズのヒューズエ レメントと機器との間には、その間の熱抵抗のために約 2℃の温度差が生じるから、この基準組成を使用した温 度ヒューズのヒスイン・ファである。前記ヒ ューズエレメントの比低抗は、はぼ30~40μΩ・c mである。 【0012】上配合金相成100重量部にAgを0.5 ~5重量部添加することにより、比抵抗を前記30~4 0μΩ・cmよりも一段と低くすることができ、例え 低、2重量部添加することにより、比抵抗を25μΩ・ cm程度と低くできる。

【0013】本発明に係る温度ヒューズのヒューズエレ メントは、合金母材の終引きにより製造され、断面丸形 のまま、または、さらに扁平に圧縮加工して使用でき る。

【0014】図1の(イ)は大発明に係る薄型の合金型温度とユーズを示す平面説明図、図1の(口)は図1の(イ)におけるローロ断面図であり、厚み100~300μmのプラスチックペースフィルム11に厚み100~200μmのポポリード導係3、3を接着制または融着により固着し、電子はカージャンを接続し、このヒューズエレメント4を接続し、このヒューズエレメント4にフラックスを流し、このフラックス途布ヒューズエレメントを厚み100~300μmのプラスチックカバーフィルム12の接着制または離着による固着で割上してある。

【00151本発明の合金型温度ヒューズは、ケース型、基板型、或いは、樹脂ディッピング型の形態でも実 地できる。ケース型としては、互いに一直線で対向する リード線間に線状片のヒューズエレメントを溶接し、ヒ ューズエレメント上にフラックスを塗布し、このフラッ クス塗布ヒューズエレメント上にセラミックス間を持 、 は、該衛の各場と各リード線との間を接着和 ボキシ樹脂で封止したアキシャルタイプ、または、平行 リード線間の先端に線状片のヒューズエレメントを溶接 し、ヒューズエレメント上にフラックスを塗布し、こ フラックス塗布ヒーズエレメント上に開そとセラミッ クキャップを被せ、このキャップの開口とリード線との 間をエボキシ樹脂で封止したラジアルタイプを使用でき で

【0016】上記の樹脂ディッピング型としては、セラ ミックキャップの包囲に代え、フラックス途布ヒューズ エレメント上にエボキシ樹脂液への浸漬によるエボキシ 樹脂被寒履を設けたラジアルタイプを使用できる。

[0017]上記の基板型としては、片面に一対の層状 電極を設けた絶縁基板のその電極間先端に線が片の形よ 一ズエレメトを溶接し、ヒューズエレメント上にフラ ックスを途布し、各電極の後端にリード線を接続し、絶 縁基板片面上にエポキシ樹脂被覆層を設けたものを使用 でき、アキシャルまたはラシアルの何れの方式にもでき る。

【0018】上記のフラックスには、通常、融点がヒュ - ズエレメントの離点よりも低いものが使用され、例え ば、ロジン90~60重量部、ステアリン酸10~40 重量部、活性剤0~3重量部を使用できる。この場合、 ロジンには、天然ロジン、変性ロジン(例えば、水添口 ジン、不均化ロジン、重合ロジン)またはこれらの精製 ロジンを使用でき、活性剤には、ジエチルアミンの塩酸 塩や臭化水素酸塩等を使用できる。

[0019]

【実施例】(実施例) Bi:32.7重量%.Pb:
3.8重量%。In:63.5重量%の合金組成を使用した。この合金の液相線温度は7.5℃、固液共存域中は4℃である。この合金組成の段材を線引きして直径300μmの48に加工した。1ゲイスについての減固率を6.5%とし、線引き速度を30m/minとしたが、所線は替無であた。この線の比抗核を測定したところ、34μΩ・cmであった。この線を長さ4mmに切断してヒューズエレメントとし、基板型温度ヒューズを作成した。フラックスにはロジン80重量部とステアリン酸20重量部とステアリンを20重量部とメテルアミン臭化水素被加重量部の組成を、機能材には常温硬化のエポキシ樹脂を使用し

【0020】この実施例品50箇について、0.1アンベアの電流を通電しつつ、昇温速度1でン分のオイルバスに浸渍し、溶断による通電遮断時のオイル温度を測定したところ、73±1でのが囲内であった。更に、実態例品50箇を、1アンベアの電流を通電しつつ約65℃の雰囲気中に1000時間放置してエージングした6次新したものはなく、自己発熱に起因する影動作は回避できていた。これらについて、前記と同様に、溶断による通電遮断時のオイル温度を測定したところ、実質的に前記の73年1にの範囲内であった。

【0021】 [比較例1] 低融点可溶合金に、前記溶融 温度72℃(固相線温度70℃、液相線温度72℃)の Bi-Pb-Sn-Cd合金(Bi50重量%、Pb2 5重量%、Sn12.5重量%、Cd12.5重量%) を用い、減面率5.0%、線引き速度を20m/min で300μmφの細線への線引きを試みたが、断線が多 発し、至難であったので、回転ドラム式紡糸法により直 径300μmφの細線に加工した。この線の比抵抗は、 69μΩ・cmであった。この細線をヒューズエレメン トとして実施例と同様にして基板型温度ヒューズを作成 し、0、1アンペアの電流を通電しつつ、昇温速度1℃ /1分のオイルバスに浸漬し、溶断による通電遮断時の オイル温度を測定したところ、液相線温度72℃以上に 達しても溶断しないものが多数存在した。これは、回転 ドラム式紡糸法のためにヒューズエレメント表面に厚い 酸化皮膜が形成され、この酸化皮膜が鞘となってヒュー ズエレメントが溶断され難くなるためであると推定され

【0022】【比較例2】Bi:33.0重量%、Pb:8.0重量%、In:59.0重量%の合金組成を使用した。実施例と同様にして線引きにより直径300μmかの線に加工した。この線の比紙抗を測定したところ、49μΩ・cmであった。実施例と同様にして基板

型温度ヒューズを製作し、1アンペア通電下で約65℃ の雰囲気中、1000時間のエージングを施したとこ ろ、殆どが自己発熱により溶断していた。

【0023】 【発明の効果】本発明に係る合金型温度ヒューズは、固 歳共存域が74℃~68℃、固液共存域中が5℃以内 で、比抵抗が30~40μΩ・cn程度の低い比紙抗の

合金をヒューズエレメントとしているから、ヒューズエレメント径が300μmという網径であっても、自己発 熱による誤作動をよく排除して70℃~77℃の所定の 温度にて機器の通電を遮断でき、しかもヒューズエレメ ントがCdのような有害金属を含有せず、作動温度70 ℃~77℃の薄型合金型温度ヒューズとして極めて有用 である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る合金型温度ヒューズの一例を示す 図面である。

【符号の説明】

ヒューズエレメント

